銅酸化物高温超伝導テープ線材の 磁化緩和に伴う誘導電界のスケール特性に関する検討 Scaling Behavior of Induced Electric Field in Cuprate Superconducting Tapes During Magnetization Relaxation

九大院シス情 Kyushu Univ.

⁰呉 澤宇,東川 甲平,木須 隆暢 [°]Zeyu Wu, Kohei Higashikawa, Takanobu Kiss E-mail: z.wu@super.ees.kyushu-u.ac.jp

1. 背景

超伝導線材の臨界電流密度 J_c 特性は試料全体の磁気モーメント計測から、空間均一性を仮定することで比較的簡便に 求まる。一方、磁化緩和は測定時の環境(温度、印加磁場、時刻または試料サイズなど)に大きく依存することから E も 測定条件に伴って変化する。高温超伝導 HTS 線材はなだらかな E-J

特性を持ち、磁化測定の際の E の正確な評価が必要となる。本研究 では、ホール素子磁気顕微法(SHPM: Scanning Hall Probe Microscopy) を用いて、異なる環境下における HTS 試料内の磁化電流と電界分布 を直接評価すると共に、その磁化電流、試料形状、E-J 特性の n 値と 電界についての関係を考察した。

2. 実験方法

試料は銅酸化物超伝導線材の RE-123 と Bi-2223 を用いた。試料を 測定温度まで冷却後に外部磁場を印加して磁化し、ホール素子を走査 して磁化した試料直上の磁場分布と時間依存性を計測した。磁場分布よ り Biot-Savart 則の逆問題と Faraday 則を用いて、それぞれ磁化電流と電 界の空間分布を求めた[1]。

3. 結果·考察

例として 77 K 自己磁場下、長さ 100 mm×幅 12 mm の RE-123 試料 中央付近における幅方向磁場分布の時間依存性を測定し、得られた *E* 分布を Fig. 1 に示す。ピーク電界の時間依存性を調べたところ、同図 inset に示す様に、磁束クリープに起因する時刻 *t* に反比例する *E* の時間 依存性が見られた。同じく Bi-2223 にも適用し、異なる温度・磁場におけ る *E(t)*を Fig. 2 (a)にまとめた。測定環境によって *E* の値は大きく変化す ることが分かる。しかし、いずれも *E* の時間依存性は *t* に反比例しており、 磁化の減衰が対数的、すなわち磁束クリープに起因すると考えられる。し たがって、磁化緩和に伴う電界は、電磁気的には磁化の大きさとその時 間緩和の特性のみに依存すると考えられることから、Faraday の法則と Anderson-Kim による磁束クリープに伴う磁化の緩和特性より、次式によ って電界を規格化すると、緩和のごく初期を除いて電界の時間依存性は すべてスケールすると予測できる。

 $E^{nor}(t) = \frac{1}{\mu_0} \bullet E(t) \bullet \left[\frac{n}{M(t)}\right] \bullet \left[\frac{2(l+w)}{wlG}\right] = \frac{1}{t}$ (1)

M(t), *w*, *l*, *d*, *G* はそれぞれ試料磁化の時間変化、幅、長さ、超伝導層 厚み、形状補正係数[2]である。Fig. 2 (b)にその結果を示す。実測結果は すべて予測通りスケールする事が分かる。本結果より、磁化緩和の際の 電界の支配因子が明らかになると共に、磁化測定の際の電界の大きさを 簡便に得ることができる。

謝辞:本研究は、JSPS 科研費 JP19H05617 の助成を受けたものである。 参考文献

[1] K. Shiohara, et al., Physica C, 484, p. 139 (2013).

[2] Edmund S Otabe et al., 2005 Supercond. Sci. Technol. 18 S219.



Fig. 1. Electric field, *E* distributions by measured magnetic field, B_z distributions at 77 K and self-field based on SHPM. Inset is the peak value of *E* distribution as a function of time, E(t).



Fig. 2. Time dependent E induced by the magnetization relaxations of RE-123 and Bi-2223 tapes at different conditions and (b) their scaling behavior expressed by eq. (1).